SEMICONDUCTOR DEVICE

63-096946 [JP 63096946 A] PUB. NO.: PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 61-243615 [JP 86243615]

FILED: October 13, 1986 (19861013)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34 JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65, September 09, 1988 (19880909) JOURNAL:

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water; the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure- tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily.

69日本国特許庁(JP)

40 特許出額公開

母公開特許公報(A)

昭63-96946

@Int CI.4

经别定号

2019

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)4月27日

H 01 L 23/46

23/28 23/34

Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)/

母発明の名称

半導体装置

夏 昭61-243615

多出 图 昭61(1986)10月13日

母発 明者

Ħ 前

兵庫県伊丹市塔原 4 丁目 1 香地 三菱電接株式会社北伊丹

製作所内

三菱電极株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 增雄

それぞれ頭次に食ね、かつこれらの相互を加圧機 政都により加圧技持して撤止する事業を設置があ において、美記名電波第子と冷却プロッタとの被 圧調器に絶数を介在、挿入させて、電気的に絶 差すると共に、前記各党政場子の外部への抽象部 分と、前記各権様プロックの外部への施促達部分 とを執き、かつ前型加圧構造器を含み、でしゅん 全体を絶縁対判により対止させて構成したことを 特徴とする半導体装置。

3、 発明の詳細な証明

(農業上の利用分野)

この発明は、手事外表表に関し、さらに詳しく 平年年間子の両輩に電流場子、冷却プロック を順に受ね、加圧技神して独立する手道体を登録 造の改良に係るものである。

(発来の技権) セミュマ

一般に半導体装置に特にダイオード。サイリス タ . それにトランジスタなどの半導体素子におい ては、発為温度によりその特性が苦して変化し、 かつ放着作用の思い環境では、異常是為によって 破壊する危険すらあるために、その対策として、 発来から放為手段を顕じた着々の半導体装置組立 が養養されている。ション・シー

従来何によるこの種の放蕩手政を語じた半導体 英麗として、ことでは水冷丈学導体装置の機点を 第2回に示す。 ロードルカステース

すなわち、この第2間使法負債点において、行 号!は半導体電子。ことではダイオードを示し、 2 はこの半導体案子1 の胃糖質に低した一分の常 波場子、3 はさらにこれらの各世並属子の外側に 配した際保護性の良好な金属からなる一分の冷却 プロックで、それぞれの内盤には、冷却水の水路 4 が形成され、各本路にはご黄銅などの金属から なるホースニップル5 をねじ込みまた比ロー付け により取付けると共に、一方のニップル5.5 置き





特開昭63-96946(2)

記者ホース8 により連結させ、他方のニップル5。 1 を通して、矢印のように为鮮水を選水させ、 銀子 選係第子1 の発動を、これら一対づいの電波 銀子 2、2 および冷却プロック3、3 を介して冷却し 得るようにしてあり、また、7 は地線座で、 乗配 第子 1、各電波域子 2、2 および各冷却プロッ ァ 3、2 を挟持して、矢印に示す圧波力を受けるよ うにすると共に、 関示しない知圧構造器との電気 的地段をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記第2回要求例確成での平準条款 世に対ける最大の独立とするところは、各海却プロック3.3 の本路4.4 が寄せされることにあり、 このために平準体質子1 の同様にからる電圧が、 そのまら配管ホース8.2 とび内部の冷却水にも印 知されて、この冷却水の気状が低いと、多くの改 れて彼が冷却緩路を抜れ、特に直旋電圧がかけら れている場合には、ホースニップル5.5 が電波質 食で溶解。振興することがあつて、短期間で各冷 却プロッタ3.3 が使用不像にたるほか、このよう

京副論書によって電視が扱れる現金を発生してかり、この点は、単に拍攝影線を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却級路間の耐電圧にはおのずと表界があり、これは半導体第子1の有する特性、定むを十分には抵用し得ないことを意味していて、この種の表面構成にとって行ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、 中毒作業子の有する特性。定格を十分に発揮し得て、電波男会を発生せず、かつ感覚事故の気れのない高層圧の平率体接受を提供することである。

(開発点を卸換するための手段)

教配目的を達成するために、この意明に係る中 本条数数は、電流端子と冷却プロックとの被圧調 間に絶数数を介在、挿入させると共に、加圧構造 器を合わた装置全体を絶疑材料で対止させたもの である。

(作用)

に内却水の最初が低いと、感電の慣れすらあつて を減であり、これを防止するためには、冷却水の 気状を可及的に高くする必要があつて、その水質 の管理も容易でないなどの不利がある。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 語に示すように、電波線子2 と冷却プロック3 と の間に、ベリリアとかポロンナイトライド(BH)な どの糸伝導性の良好な絶縁板8 を介在させて、電 気経路と冷却経路とを絶縁した構成が提案されて いる。なお、この場合。絶縁板8 の厚さは、おい よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回従来例構成の場合、半導体 京子1 に生ずる発施は、電波端子2、絶縁板8、およ びた却ブロック3 を延て海却水に反温吸収される が、電波端子2 と海却ブロック3 間の絶級耐電圧 を十分に確保するために絶縁板8 の外別を大きく させて、その拍攝距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶差収8 の表因での対震問題を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電波線子と冷却プロック間に絶越級を挿入介在させることにより、電気経路と冷却経路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶疑材料で対止させることにより、絶縁級調の結算などを促止し得て、電気経路と冷却経路 質の耐電圧を格像に向上できるのである。

(実 集・例)

以下、この発明に係る半導体装置の一実施例に つき、第1回を参照して詳細に裁判する。

第1回はこの変集例による平線体装置の展更構成を示す解析であり、この第1回実施例において、前記第2回。第3回使来例と四一符号は四一または和当部分を示している。

十なわち、この第1回変数例においても、符号1 は半導体変子。ことではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の両端側に配した一分の電波 城子、1 はさらにこれらの名電波城子の外側に配 した損などの施保導性の良好な会質からなる一分 の冷却プロックで、それぞれの内側には、冷却水 の水坊(が形成され、各水路には、黄銅などの会





国からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配管ホース& により直站させ、他方のニップル5.5 を通して、矢印のように冷却水を濁水させ、前配半導体第子1 の発熱を、これら一対づいの電波域子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ、変化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの、熱伝導性の良好な電気絶疑材料からなる絶疑板であつて、前記各電袋端子でと冷却プロック3 との間に介在、挿入されており、この絶疑板8 の厚さは、通常の場合、その耐電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 程度の義體が一般的である。

さらに、9 は前記名部品相互を加圧快持させる ための加圧構造部であり、8aは規定の圧绞力を与 えるための板パネ、8bはこの圧抜力を保持するた めのポルトである。

そしてまた、10比前記名電波端子2 の外部への 抜戦部分20と、前記名階部プロック3 の外部への

制され、電気経路、冷却経路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、従来、純水を使用しな ければならなかつた超高圧の半導体装置をも容易 に実現し得るのである。

なお、前記実施例構造においては、水冷文の半 事体装置に適用する場合について述べたが、 その 他・日冷文とか異冷式などの任意の冷却方式による半導体装置に適用しても門様な作用。硬化が得 られる。そしてまた、この実施何構造では、半導 体案子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個組合せて用いる場合にも広く適用で きることは勿論である。

(発男の効果)。

以上野送したように、この発明によれば、半導体素子の問題に電波娘子。冷却プロックをそれぞれ順次に重ね、かつこれらの相互を加圧構造器により加圧技神して構成する半導体設置構造において、各電波塊子と冷却プロックとの設圧調節に始級を介在。挿入させて、電気的に絶談すると共に、各電波塊子の外部への設定部分と、各冷却プ

然に達配分5aとを除き、かつ前配加圧構造部1の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための、例えば、エポキシ樹脂、ゴムなどの絶 級材料からなる針化外数である。

しかして、この実施倒構造の場合。半導体素子 1 からの発生無は、その問題何での電波塊子2、絶 最近8、および冷却プロック3 を疑て、冷却水によ リ吸収排除され、所関の半導体素子1 の冷却作用 が果されるのであり、この際の無伝導物をは、絶 級板8 の介在による優かな影響のみであつて、大 補に悪くはならず、また、この絶録を8 が介在さ れているために、電気経路。冷却経路関が電気的 に絶越されて、冷却水には帯電せず、従つて冷却 水の水質管理が不要になり、かつ電波賞会を生ず る低れもない。

さらに、外部での接続部分2a, および外部への 然伝達部分5aを除さ、かつ加圧構造部3 を含んだ 全体を、地級材料からなる対止外第10により対止 させているために、地級級8 の変態に生ずる結案 を防止できて、変調側での流れ電波が効果的に抑

ロックの外部への無伝達部分とを除き、かつ加圧 調道部を含み、これらの全体を絶疑材料により針 止させた構造にしたこめに、電気経路、冷却経路 間が電気的に絶縁されることになり、冷却水には 帯電せず、使つて感電事故とか電波貫食を生ずる 惧れがなく、また、絶縁優での表面の結構を防止 でき、表面側での流れ電視を抑制でき、かつ電気 経路、冷却経路間の高齢圧化が可能に変してきら には全体構造も比較的簡単で、容易に実施し得る などの優れた特長を有するものである。

4 . 図図の簡単な説明

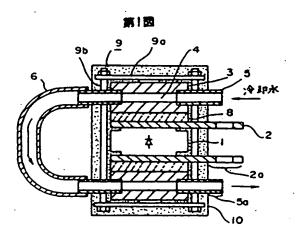
第1回はこの発明に係る半導体装置の一変進份 による概要構成を示す業新國國であり、また第2 図、および第3回は同上装置の使来例による概要 構成をそれぞれに示す業新國國である。

1 ···・半導体素子、2 ···・電波端子、3 ····冷 ボブロック、4 ····水路、8 ···・地線板、8 ···· 加圧構造器、3a···・板パネ、8b····加圧ポルト、 10····対止外改上層板抗体。

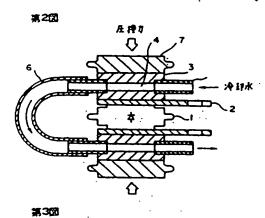


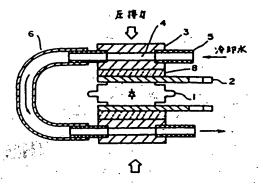


特開昭63-96946(4)



1: 牛男 休条3 2: 電流 焼み3 3: 沖却アロック 4: 水路 8: 総経線 9:加圧振道部 90: 板パネ





THIS PAGE BLANK (USPTO)